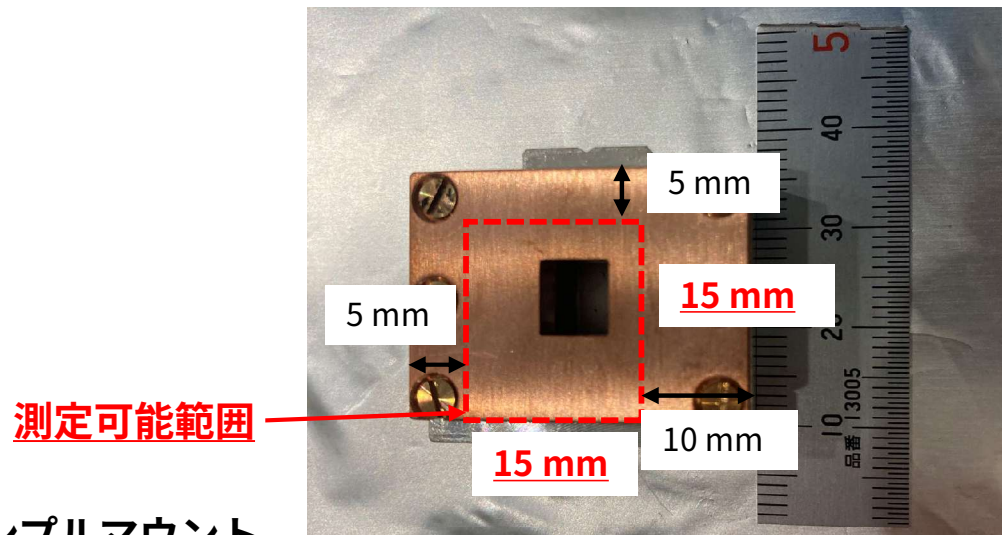
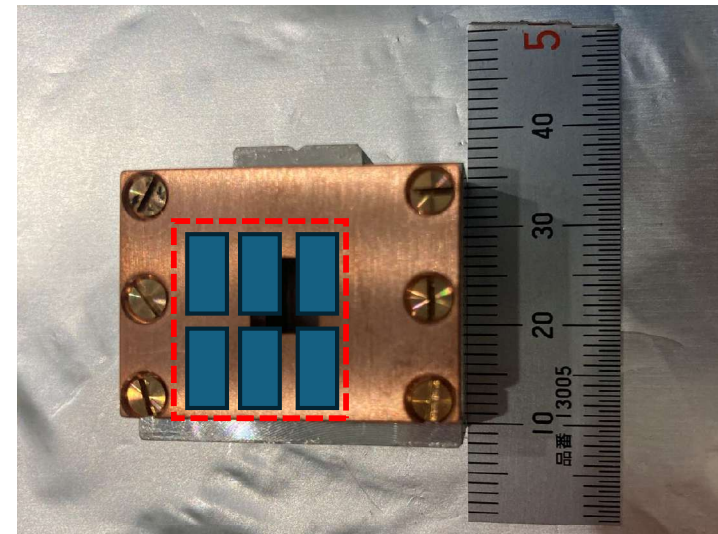


NanoESCA測定用XPSサンプルマウント

nanoESCAサンプル取り付け可能エリア



サンプルマウント例



■ : サンプル例

サンプルマウント

- ・マウントには導電性のカーボンテープを使用します。
- ・1つのキャリアに複数のサンプルをマウント可能です。
- ・キャリア中央の穴は下流に光を通すための貫通穴ですが、サンプルで塞いでも構いません。

【粉末サンプルの場合】

- ・粉末サンプルはカーボンテープにしっかりと塗布ください。
 - ・塗布後、エアブローワー等を使用して粉末が飛散しないことを必ず確認ください。
- 注意：粉末が飛散した場合、測定槽の**重大な汚染**につながります

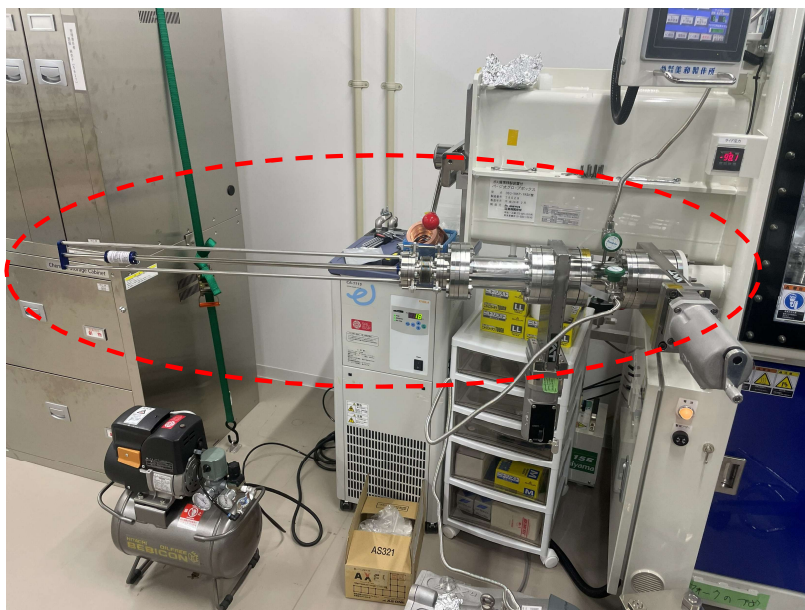
仕様

- ・Load-lock槽への導入：**最大2個**
- ・測定槽への導入：**1個**

Nano-ESCA XPS測定用大気非暴露下での測定準備

- ・サンプルマウントは前頁をご参照ください。
- ・トランスファーベッセルをご利用で大気非暴露下の測定が可能です。

BL07U XPS専用 トランスファーベッセル



トランスファーベッセル仕様

- ・サンプルキャリアの導入：1個

SRIS グローブボックス(要相談)



グローブボックス仕様

- ・グローブボックス内置換：Arガス
- ・露点温度：-80°C程度

備考

- ・作業時間の目安：1時間程度
- ・ご利用をご希望の際は、利用申し込み時に併せてご記載ください。